(19) JAPANESE PATENT OFFICE

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03266350 A

(43) Date of publication of application: 27 . 11 . 91

(51) Int. CI H01J 49/48
H01J 37/05

(21) Application number: 02063855

(71) Applicant JEOL LTD

(22) Date of filing: 14 . 03 . 90

(72) Inventor: TSUNO KATSUSHIGE KATO MAKOTO

# (54) EXB TYPE ENERGY FILTER

## (57) Abstract:

PURPOSE: To satisfy the Wien condition in a wide range around an optical axis by distribute the magnetic and electric fields nearly in the same shape on the surface vertical to the optical axis.

constitution: The materials forming electric poles 2, 2' use non-magnetic materials such as copper and aluminum as ever, while the materials forming the yokes or pole pieces of magnetic poles 1, 1' use a ferromagnetic material of fully high electric resistance and imperfect insulation such as ferrite. The magnetic poles 1, 1' negligibly influence the electric field, and the magnetic and electric fields both become two-pole structures so that each of the magnetic and electric fields can uniformly distribute around an optical axis Z over a wide range. This easily enables the satisfaction of the Wien condition even in a fringe field.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

# 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ® 公開特許公報(A) 平3-266350

filnt.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月27日

H 01 J 49/48 37/05

7247-5E 9069-5E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

**3**発明の名称

E×B型エネルギーフイルタ

②特 願 平2-63855

②出 願 平2(1990)3月14日

@発明者

津 野

勝 重

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本電子株式会社内

@発 明 者

嘉 藤

誠

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号

日本電子株式会社内

勿出 願 人 日本電子株式会社

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号

個代 理 人 弁理士 営井 英雄

外6名

#### 明細書

### 1. 発朝の名称

EXB型エネルポーフィルタ

- 2. 特許請求の範囲
- (1)電場と磁場が互いに直交して形成されてなり、且つ電極間距離と磁極間距離とが略同一となされたEXB型エネルギーフィルタにおいて、光輪に垂直な面における磁場分布と電場分布が略同一形状となされていることを特徴とするEXB型エネルギーフィルタ。
- (2)電標は非磁性体で形成され、磁極のヨークあるいはボールピースは、強磁性を有し、且っ電場に影響を及ぼさない材料で形成されていることを特徴とする耐水項1記載のEXB型エネルギーフィルタ。
  - (3) 破極のヨークあるいはポールピースは強磁性を示し、且つ導電性を有する金属で形成され、電極は、導電性を有し、且つ磁性または強磁性を有する材料で形成されていることを特徴とする請求項1記載のE×B型エネルギーフィルタ。

- (4) 電極には磁場分布補正用のコイルが機関されてなることを特徴とする請求項3記載のEXB 型エネルギーフィルタ。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、電場と磁場が直交されて形成されている重量場を有するE×B型エネルギーフィルタに関するものである。

### [従来の技術]

従来、電場と磁場を直交させ、この重量場に直 交する方向に荷電粒子を直進させることによって エネルギー分析を行うE×B型エネルギーフィル タ(以下、単にエネルギーフィルタと称す)が知 られている。このようなエネルギーフィルタの標 造については種々提案されているが、その一例を 第1図に示す。

第1図はエネルギーフィルタの光軸に垂直な面における断面を示す図であり、二つの磁極1,1'の間の磁極関距離5.と、二つの電極2,2'の間の電極関距離5.は略同一、望ましくは等しくなさ

れている。なお、2は光軸を示す(以下、同じ)。 第1図の構成によれば、エネルギーフィルタの 内部では勿論のこと、フリンジ場、即ちエネルギ ーフィルタにおける荷電粒子の入射部および出射 部においてもウィーン条件を満足させることがで きる。つまり、エネルギーフィルタにおいては、 荷電粒子を直進させる必要があり、そのためには、 電場をE、 磁場をB、荷電粒子の速度をvとした とき、 B=v・Bというウィーン条件を満足しな ければならない。ただし、 E, B, vはいずれも ベクトルである。これは即ち、電場Bの分布と磁 **場Bの分布の形状は、エネルギーフィルタの内邸** においては勿論のこと、そのフリンジ場において も同じでなければならないことを意味する。 そう でないとフィーン条件が満足されないことになり、 荷電粒子は直進しないからである。

第2図は、第1図に示す構成のエネルギーフィルタの光軸 Zに沿った電場分布 B および電場分布 7を示す図であるが、エネルギーフィルタ 5 の内部においては勿論、図中 8 で示す荷電粒子の入射

光軸 Z から 難れるに従ってその形状は磁場分布 B からずれる。

従って、第1図に示す構成の従来のエネルギーフィルタにおいては、その磁場分布と電場分布は 光袖乙の近傍においてはウィーン条件を検足する ものの、光軸乙からはなれるに従ってウィーン条 件を横足しなくなるので、荷電粒子を直進させる ことができる範囲は非常に狭いものであった。

また、上記の問題はフリンジ場においてはより 深刻な問題となっていた。即ち、磁場については 2極構造であるが、磁極のヨークあるいはボール ピースは薄電体であるから、当該ヨーク あることに ボールピースは電場の中に置かれることになる とことになり、電極はそれる となる。従って、2種構造の電極で形成される電 場のフリンジと、4種構造の電極で形成されるョ 場のフリンジとは異なる形状となり、結局、フリンジとは異なる形状となり、結局、フリンジとは 切っているのであった。

そこで、実際には、上記の事項を考慮して、第

部近傍および図中 8 で示す出射部近傍のフリンジ場においても、 電場分布 8 と磁場分布 7 の形状は略同一であり、 ウィーン条件が構足されていることが分かる。

#### [発明が解決しようとする課題]

ところで、健来のエネルギーフィルタにおいては、健康を構成するヨークあるいはポールピースは鉄、パーマロイ等の導電性を有する金属で形成され、電極は関やアルミニウム等の非磁性体で形成されているのが一般的である。従って、電極を取けるから破場に対対成が表別に影響を及ぼす。その結果としか布を及ばするから電場に影響を及びするが、電域の形状となるが、電場の形状となるので、破場分布Bは避り、では、光線のでは、光線の形状となる。つまり、電域に影響をあるが、電場分布Bは避傷に影響されるの近傍では避場分布Bと同じ形状となるが、電場分布Bと同じ形状となるが、電場分布Bは避傷に影響されるの近傍では避場分布Bと同じ形状となるが、電場分布Bは避傷に影響されるの近傍では避場分布Bと同じ形状となるが、電場分布Bと同じ形状となるが、電場分布Bと同じ形状となるが、電場分布Bと同じ形状となるが、電場分布Bと同じ形状となるが、電場分布Bと同じ形状となるが、電場分布Bと同じ形状となるの近傍では避場分布Bと同じ形状となるの近傍では避場分布Bと同じがあるいはからないにはいているのではできるが、

4図に示すように、磁極 1. 1′の面を適宜傾斜 させることによって、非点なし結像を実現させる ことなどが行われているが、その設計は非常に面 倒であった。なお、第4図において電極関距離 S 。と、磁極間距離 S。とは略同一であることは当然 である。

本発明は、上記の課題を解決するものであって、 光軸を中心として広い範囲に渡ってウィーン条件 を構足できるE×B型エネルギーフィルタを提供 することを目的とするものである。

# [課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するために、本発明のB×B型エネルギーフィルタは、電場と磁場が互いに直交して形成されてなり、且つ電極関距離と磁極間距離とが略同一となされたB×B型エネルギーフィルタにおいて、光軸に垂直な面における磁場分布と電場分布が略同一形状となされていることを特徴とする。

### [作用]

本発明に係るE×B型エネルギーフィルタにお

いては、電極間距離と磁極間距離とが略同一とな されているので、光軸に沿った磁場分布および電 場分布の形状はフリンジ場をも含めて略同一形状 であり、また、光軸に垂直な面においても磁場分 布と電場分布は略同一形状となされているので、 光軸を中心とした広い範囲に被ってウィーン条件 を構足させることができる。

## [実施係]

以下、図面を参照しつつ実施例を説明する。

まず、本発明に係るB×B型エネルギーフィルタの第1の実施例について説明するが、その構成は第1図に示すと同様であり、また、電極2,2′を形成する材料については従来と同様に銅、アルミニウム等の非磁性材料であるが、磁極1,1′のコークあるいはポールピースを構成する材料として、強強性体で電気抵抗が十分に高く、且つ完全な絶縁体でない材料、例えばフェライト、を使用する点で従来のものと異なっている。これによって、磁極1,1′が電場に及ぼす影響を無視することができるようになり、磁場および電場は共に2

電場は共に4極構造となる。

このときの磁場分布B、電場分布Eは第6図に示すようになる。この分布は第5図に示すような一様性は有していないが、磁場分布Bと電場分布Eの形状は略同一にできるので、フリング場においてもウィーン条件を満足させることができる。

そこで、 第3の実施例においては、上記第2の

極構造となるので、磁場分布、電場分布はそれぞれ第 5.図の B、 E で示すように、光軸 2 を中心として広い範囲で一様な分布とすることができる。

従って、容易にフリンジ場においてもウィーン 条件を満足させることができる。なお、磁極1、 1'を形成する材料として完全な絶縁体を使用し ない理由は、荷電粒子が磁極1、1'にチャージア ップすることを防止するためである。

次に本発明の第2の実施例について説明する。 エネルギーフィルタの構成は第1図に示すものと 同様であり、また、磁価1,1、を形成する材料は 従来と同様に鉄やパーマロイ等の強磁性と共に導 電性を有する金属であるが、電価を形成する材料 として、導電性を有し、且つ磁性あるいは強磁性 を示す材料、例えば鉄あるいはパーマロイ等、を 使用する点で従来のものと異なっている。

以上の構成によれば、磁極1,1'は電場に影響を与え、電極2,2'は磁場に影響を与える。即ち、磁極1,1'は電極として作用し、電極2,2'は 磁極2,2'は

実施例の構成において電極にコイルを巻回し、該コイルに供給する励磁電流を調整することにより 磁場分布を補正するのである。

第7図は第3の実施例の構成例を示す図であり、 磁極1.1'のヨークあるいはポールピースは鉄や パーマロイ等の強磁性と共に導電性を有する金属 で形成され、そのコイル3.3'には所定の励磁電 流が供給されて、所定の磁場分布を形成している。 また、電極2.2'も、導電性を有し、且つ磁性あるいは強強性を示す材料、例えば鉄あるいはパー マロイ等、で形成されており、それぞれ磁場分布 補正用コイル4.4'が幾回されている。

コイル3,3′ および磁場分布補正用コイル4,4′ に供給される励磁電流は次のようである。いま、第8図(a)に示すように磁模1,1′ がそれぞれ強度が5.0 S 径、強度がN。のN様であるような励磁電流I。がコイル3,3′ 供給されており、磁場分布補正用コイル4,4′ には電極2,2′ が共に強度が5,0 S 極となるような励磁電流I,が供給されたとする。このときコイル3,3′ に供給

される励磁電流は、電板2,2'に形成された磁極とは逆極性のN極であり、その強度はS,と同じ強度のN,である磁極が形成されるように変更される。つまり、コイル3には励磁電波(I=-I1)が供給されて、磁極1は(S=+N1)の強度を有する磁極となり、コイル3'には励磁電流(I=+I1)が供給されて、磁極1'は(N=+N1)の強度を有する磁極となる。

また、磁場分布補正用コイル4,4'に電極2,2'が共に強度がNiのN極となるような励磁電流 Iiが供給された場合には、磁極1,1'は第8図(b)に示すようになされる。

以上のように、二つの電極は同極性、同強度の避極となるように、二つの磁極には電極に形成された磁極を打ち消すような磁極が発生させるようにするのである。そして、電極に形成される磁極の強度を調整することは、磁極面の傾斜角を変更したと等価であるので、これにより非点収差の補正を容易に行えることは勿論のこと、フリンジ場の補正を行うこともできるものである。

る磁場分布および電場分布を示す図、第7図は本 発明の第3の実施例を説明するための図、第8図 は本発明の第3の実施例で形成される磁極の例を 示す図である。

1, 1'…磁極、2, 2'…電極。

出 願 人 日本電子株式会社 代理人 弁理士 菅 井 英 雄 (外8名)

#### [発明の効果]

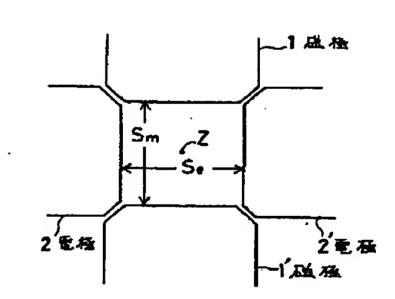
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、光軸に垂直な面における磁場分布の形状と電場分布の形状を略同一とできるので、フリンジ場においても容易にウィーン条件を構足させることができる。

また、磁極および電極を共に鉄あるいはパーマロイで形成した場合には、電極にコイルを巻回し、 該コイルに供給する助磁電流を調整することによって磁場分布を調整できるので、非点収差の補正、 フリンジ場の補正を容易に行うことができる。

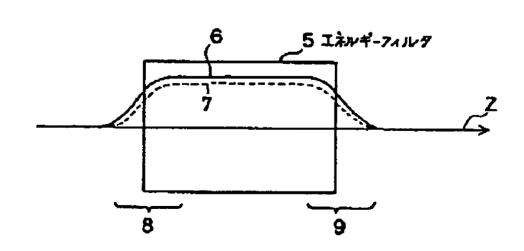
### 4. 図面の簡単な説明

第1図はE×B型エネルギーフィルタの構成例を示す図、第2図はフリンジ場を説明するための図、第3図は従来のE×B型エネルギーフィルタにおける光軸に垂直な面での磁場分布と電場分布を示す図、第4図はE×B型エネルギーフィルタの他の構成例を示す図、第5図は本発明の第1の実施例で形成される磁場分布および電場分布を示す図、第6図は本発明の第2の実施例で形成され

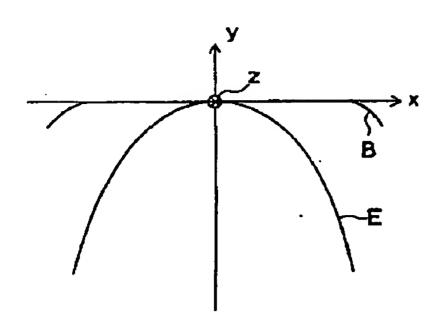
第1図



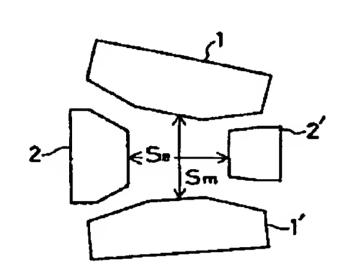
第 2 図



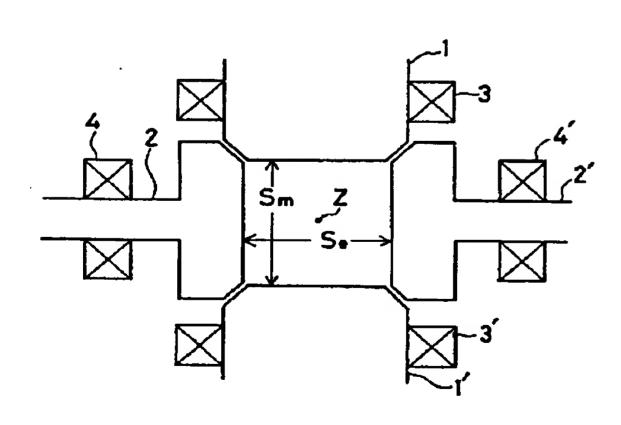
第 3 図



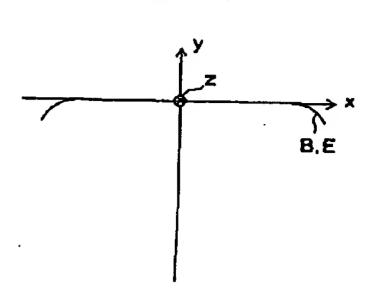
第 4 図



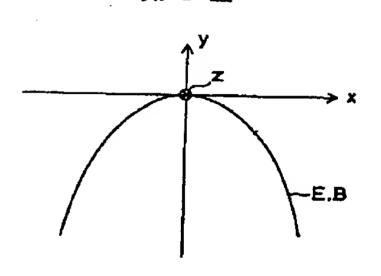
第7図



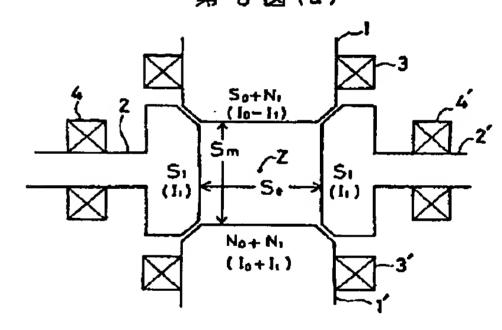
第 5 図



第 6 図



第 8 図(a)



第 8 図(b)

